S	ea	rc	h	N	Of	es
_	u	, .			v	



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/762,583	NAHLEILI, ODED	
Examiner	Art Unit	
Ahmed M. Farah	3735	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		,		
		,		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		9	·	
	1			

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
•	DATE	EXMR	
	:		
, 2			
3 ())			
7 /4			
V 0 16			
to			
7,			
2			
W A			
6			
4. 10			
d / A			
· 05			
,			
	1	1	